FORMATION OF FERRITE FILM

Patent Number:

JP2116631

Publication date:

1990-05-01

Inventor(s):

IBATA AKIHIKO; others: 01

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Requested Patent:

☐ JP2116631

Application Number: JP19880266383 19881021

Priority Number(s):

IPC Classification:

C01G49/00; C23C20/00; H01F41/24; H01L43/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To increase the rate of deposition of a ferrite film by alternately bringing a soln. contg. ferrous ions and a soln. contq. an oxidizing agent for oxidizing the ferrous ions into contact with a substrate having a prescribed

CONSTITUTION:A substrate having >=0.01mum average surface roughness (R) along the center line is prepd. A soln. contq. ferrous ions is brought into contact with the substrate and then a soln. contg. an oxidizing agent for oxidizing the ferrous ions is brought into contact with the substrate. By repeating the contacts, a ferrite film is deposited on the surface of the substrate.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑪特許出頭公開

平2-116631 @ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Cl. 5

庁内整理番号 識別記号

❸公開 平成2年(1990)5月1日

C 01 G 49/00 C 23 C H 01 F 20/00 41/24 HÕIL

8618-4G Α 7730-4K 7354-5E 7342-5F

審査請求 未請求 請求項の数 9 (全8頁)

図発明の名称

フエライト膜の形成方法

②特 顧 昭63-266383

22出 願 昭63(1988)10月21日

四発 明 者 井 織 昭彦 盛 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

明 @発 者 Ш 又

大阪府門真市大字門真1006番地

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

願 松下電器産業株式会社 勿出 人 79代理 人

弁理士 栗野 重孝

外1名

88 細

1、発明の名称

フェライト膜の形成方法

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 少なくとも第1鉄イオンを含んだ溶液を基体 **に接触させた後、次に少なくとも酸化剤を含ん** だ溶液を基体に接触させることを繰り返して、 基体表面にフェライト膜を堆積させることを特 徴とするフェライト膜の形成方法。
 - (2) 基体の表面あらさが中心線平均粗さで0.01 μπ 以上である請求項 1 記載のフェライト膜の 形成方法。
 - ③ 基体あるいは基体表面が主として酸素、窒素、 あるいは硫黄の少なくとも1元素を含む物で榊 成される請求項1記載のフェライト膜の形成方 法。
 - (4) 容液にさらに糖類を含んでいる請求項1記載 のフェライト膜の形成方法。
 - 何 容液にさらにポリビニルアルコールを含んで いる請求項1記録のフェライト膜の形成方法。

. ..

- (6) 密液を50℃~沸点以下に加熱した後、基体 に供給する請求項1記歳のフェライト膜の形成
- (7) 溶液を磁場中で、基体に接触させる請求項1 記載のフェライト膜の形成方法。
- (B) 溶液にさらにInイオンを含んでいる請求項 1 記載のフェライト膜の形成方法。
- (9) フェライト膜を堆積させた基体に150℃以 上で熱処理を施す請求項1記載のフェライト膜 の形成方法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、磁気記録媒体、光磁気記録媒体、磁 気ヘッド、磁気光学素子、マイクロ波案子、磁管 業子、磁気音響業子などに広く応用されているス ピネル型フェライト膜の作製におけるフェライト 膜の形成方法に関するものである。

従来の技術

フェライト膝を形成する方法としては、真空蒸 療法、スパッタ法、CYD法、溶液コート法、熔 敏スプレー法あるいはめっきによる方法などがあ り、このなかでも低温で形成できる方法としてめ っきによる方法(フェライトめっき)が注目され ている。

フェライトめっきとは、例えば、特開昭 6 9 ー 1 1 1 9 2 9 号公報に示されているように、固体表面に、金属イオンとして少なくとも第 1 鉄イオンを含む水溶液を接触させて、固体表面に FeOH * またはこれと他の水酸化金属イオンを吸着させ、次いで、吸着した FeOH * を酸化させることにより FeOH * を得、これが水溶液中の水酸化金属イオンとの間でフェライト結晶化反応を起こし、これによって固体表面にフェライト腹を形成することをいう。

従来、この技術を基にめっき膜の均質化、反応速度の向上等を図ったもの(特開昭 60-140713 身公報)、固体表面に界面活性を付与して種々の 固体にフェライト膜を形成しようとするもの(特 開昭 61-30674 身公報)、あるいはフェラ イト膜の形成速度の向上に関するもの(特開昭 61

ライト膜を堆積させる方法としたものである。

作用

前述した方法によって、つまり少なくとも第1 鉄イオンを含んだ溶液を基体に接触された後、次 に少なくとも酸化剤を含んだ溶液を基体に接触さ せることを繰り返して、基体表面にフェライト腹 を堆積させることによって、公知の方法では達成 されなかったフェライト膜の堆積速度の向上を図 ることができる。

実施 例

以下、本発明の実施例について説明する。

本発明のフェライト膜の形成方法の基本的な部分は、公知の方法と大部分同じである。しかし、本発明では、少なくとも第1鉄イオンを含んだ溶液を基体に接触させるととを繰り返して、基体表面にフェライト膜を堆積させることによって、これまでの方法に比べると非常に速い堆積速度でフェライト膜を得ることができる。

以上の方法によって、これまでに認められてい

- 1 7 9 8 7 7 身公報ないし特開昭 61-222924 号公報)がある。

フェライトめっきは、腹を形成しようとする固体が前述した水溶液に対して耐性があれば何でもよい。さらに、水溶液を介した反応であるため、温度が比較的低温(水溶液の沸点以下)でスピネル型フェライト膜を作製できるという特徴がある。そのため、他のフェライト膜作製技術に比べて、固体の限定範囲が小さい。

発明が解決しよりとする課題

しかし、前述したように、これまで膜の生成速度の向上に対して穏々の改善が提案されているが、工業的な生産性という観点からみるとまだまだ不十分であり、そのため、各種電子部品等への応用・適用等に関して大きな課題があった。

課題を解決するための手段

以上の課題を解決するために本発明は、少なくとも第1鉄イオンを含んだ溶液を基体に接触させた後、次に少なくとも酸化剤を含んだ溶液を基体に接触させることを繰り返して、基体表面にフェ

ないフェライト膜の堆積速度の向上という効果を 見出すことができた。その原因は明確ではない。

本発明のフェライトめっき方法のいくつかの例 を図を用いて説明する。

例えば、一例の装置の概略図を第1図に示す。 2はフェライト膜を形成しよりとする基体である。 3は基体2を取り付けて、回転することができる 回転台である。4,日および6は、めっきに必要 な液を貯蔵するためのタンクである。めっき反応 前の無駄な反応を極力おさえ、得られるフェライ ト膜の特性のパラツキを小さくし、めっき反応を コントロールするためにめっきに必要な液はいく つかに分割して準備する方がよい。この図では3 分割した場合を示す。これらの液をノズル1を介 して、基体2に供給する。適当なノメル形状・構 造を選択することによって、液を滴下あるいは噴 務状等で基体2に供給することができる。また、 図に示すよりに基体2および回転台3等のフェラ イトめっき反応を行う部分はケースによって仕切 り、液の飛散の防止あるいは反応時の雰囲気の一

定化を計っている。たとえば、非酸化性(例えば 窒素) ガスをケース内に送ることによって、非酸 化性雰囲気でめっきすることができる。 タンク4 には少なくとも第1 鉄イオンを含む水溶液(反応 液)を入れる。この反応液にさらにN1イオンお よび2nイオンが含まれると得られるフェライト 膜はN12n系フェライト膜であり、Mnイオンお よびるロイオンが含まれると得られるフェライト まらに、Ba/AンA含まれると得られるアェライト まらに、Ba/AンA含まれると得られるアェライト 酸はMnZn 系フェライト限である。この反応液は、 Sr/AンMははPb/オンでも同様である。 フェライトを構成する金属元素を供給するための 液である。タンク5は、供給した第1鉄イオンを 酸化するための酸化剤を溶解した液(酸化液)を 入れる。例えば酸化剤として亜硝酸ナトリウム NaNO2 を用いるならば、亜硝酸ナトリウムを溶 解した水溶液を入れる。タンクのは、フェライト 生成反応時のpHを調整あるいは鉄以外の他の元 案をフェライト膜中に取り込みやすくするための 液(調整液)を入れる。例えば、緩衝剤あるいは 錯化剤として酢酸アンモニウム CH s COONH 4を溶 解した水溶液を入れる。調整液は、必要に応じて、

NaOH 等のアルカリをさらに溶解してpH を調整してもよい。これらのめっき液の基体2への供給方法としては、調整液を連続的に供給した状態で、
方法としては、
認整液を連続的に供給した状態で、
方法あるいは反応液と調整液を供給した後、
敬を供給することを繰り返し供給する方法などがあり、
必要なことは、
少なくとも第1
飲んだ溶液を基板2
に供給することとである。
ながなるとに供給することを
を放化剤を含んだ溶液を基体2
に供給することを
ながっき液を
がプラーである。
なが、
とれらのめっき液は
ポンプ等で各液を
ノズル1 を介して、
基体2
に供給する。
なが、
なが、
なが、
のにより回転した状態で
のは、
のは、
のによりになる
のによりに
の

アンモニア水NH4OH あるいは水酸化ナトリウム

基体2には、回転台3により回転した状態で、 前述した方法で各液が供給される。回転台3は、 ヒーター等により50~100℃に加熱する。と のようにして、基体2にフェライト膜を堆積させる。

さらに、別の方法の一例の装置の概略図を第2 図に示す。タンク4,5および6は、第1図のも

さらに、別の方法の一例の装置の概略図を第3 図に示す。これは先に示した第2図の方法とほぼ 同様であるが、基体2の一平面のある部分だけに フェライト膜を形成するのに適した方法である。 めっき液をタンク4,5かよび6からポンプを介 して、めっき反応部でへ送り込む。めっき反応部 でにはフェライト膜を形成しようとする基体2の一部が組み込まれている。めっき反応部ででは、 第2図に示した方法と同様に、物理的に基体2の 表面上をめっき液が薄く均一に流れるようにして いる。めっき反応部でおよび基体2をウォーター パス8内にセットすることによって、50~100 でに加熱する。とのようにして、分割した各めっ き液をめっき反応部でに供給して、基体2の表面 にフェライト膜を堆積させる。

基体2の材質としては、特に限定はない。いくつか例をあげると、ポリイミドフィルム、ポリエチレンテレフタレート(PBT)などの各種ブラスチック類、ニッケル、銀、金、タングステン、モリプデン、白金、パラジウム、鉄、合金材での金属類、各種の有機積層板、つまり紙基材ポリエステル、ガラス布基材テフロン等の積層板など、各種ガラス類、セラミックスなどがある。

さらに、基体2の表面あらさは、中心線平均租 さ(Ra)で0.01 μm以上であれば、フェライト 膜の堆積速度のより向上が図れる。これは、

PeOH → の吸着や酸化反応あるいはフェライト結晶化反応に対して、特に吸着等に対してブラスに働き、水溶液中で生成した微粒子が基体を要面に大力であるいは集まり、さられたり、あるいは集まり、さられたり、あるいは集まり、さらた、ある程度以上の表面相さを有していることによって反応に増かる面積の増加も影響を与えていると考えられる。

実験的に、特にフェライト膜の形成に対して相 性がよかったものが、酸素、窒素あるいは硫黄の いずれか1つ以上を含むものあるいは特に酸化物 類である。

この酸化物としては、アルミナ ($A\ell_2O_5$)、ムライト ($3A\ell_2O_5$ ・ $2SiO_2$)、ベリリア (BeO)、ステアタイト ($MgO \cdot SiO_2$)、フォルステライト ($2MgO \cdot SiO_2$)、マグネシア (MgO)、チタニア (TiO_2)、チタニア + ジルコニア (ZrO_2)、チタニア + マグネシア等の各種セラミックス、 $A\ell_2O_3$

めっき液は、基体2に供給する前に50℃~標点以下に加熱しておく方が、得られるフェライト 腰の均一性あるいは磁気特性が良好なものが得られる。

さらに、前述した基体2の表面上でのフェライト結晶化反応を磁場中で行う方が得られるフェライト膜の磁気特性が良好な膜が得られる。

前述した3種類の方法によって、フェタイト膜が得られる。こうして得たフェタイト膜に1 BO で以上の温度で熱処理を施すとさらに、フェタイト膜の軟質磁気特性が改善され、大きい透磁率あるいは小さい保磁力を示すフェタイト膜が得られる。

次に本発明の更に具体的な実施例について説明する。

(实施例1)

イオン交換水(以下単に水とする。)20に塩 化第1鉄4分、塩化マンガン6分かよび塩化亜鉛 50砂をそれぞれ溶解した水溶液(反応液)を作 製した。第2の溶液として、水20に亜硝酸ナト リウム 0.6分を溶解した水溶液(酸化液)を作製 - SiO2·B2O3、Al2O3-PbO·SiO2·B2O3、
Al2O3-MgO·SiO2·B2O3、Al2O3-CaO·MgO
·SiO2·B2O3 などのガラスセラミックス、CuO、
NiO などの金属酸化物あるいはフェライト等の
鉄を含んだ酸化物などがある。

めっき液化さらに糖類を含ませると比較的保磁力の小さい(高い透磁率)フェライト膜が得られる。

糖類つまり炭水化物は、一般式 CxH2y0y で示されるが、この炭水化物がフェライト膜中に分散し、取り込まれることによって、糖類を全く含まないフェライト膜よりも膜の内部ひずみあるいは 応力を緩和して磁気等性のソフト化(低い保磁力、あるいは高い透磁率)に寄与しているのではないかと考えられる。

糖類としては、サッカロース、おどり糖あるい はデキストランなどがある。

また、めっき液にさらにポリビニルアルコール あるいはInイオンを含ませると比較的保磁力の 小さい(高い透磁率)フェライト膜が得られる。

した。さらに、第3の溶液として、水2 l に酢酸 アンモニウム 1 O l を溶解し、アンモニア水で pH=9 に調整した水浴液(調整液)を作製した。

比較のために、前述した3つのめっき液を全て 連続的に基体に供給して、先と同条件でフェライ ト膜を作勢した。

本発面の方法で得たフェライト膜と比較のため に作製したフェライト膜の磁気特性には大きな差 は認められなかった。しかし、フェライト膜の単 積速度は、本発明の方法の方が速く、比較の方法 の約2倍であった。

(実施例2)

反応液として、水2 g K 塩化第1 鉄 4 g、塩化ニッケル4 g および塩化亜鉛 5 O 号をそれぞれ溶解した溶液を作製した。酸化液として、水2 g K 亜硝酸ナトリウム O.5 g を溶解した溶液を作製した。さらに、調整液として、水2 g K 酢酸アンモニウム1 O g を溶解した溶液を作製した。

これらの溶液を用いて、実施例1と同様に、第1図に示すような装置でフェライト膜を作製した。各めっき液の供給の仕方は、まず反応液むよび調整液を15秒間供給した後、15秒間調整液のみ供給する。次に、15秒間酸化液を供給し、その後15秒間また調整液のみ供給するのを1周期として、30周期繰り返した。装置には窒素を毎分1ℓで送り90℃一定にした。回転台は毎分300回転の速度で回転させた。溶液は毎分30πℓの流量で滴下して、供給した。

表1 各基体の表面組さと堆積速度 (μ 🗷 / 👊)	54 M3	4 0.8	0.083 0.087
	_	4.0	0.0
	Q .	0.1	0,084
	ບ	0,06	0,082
	83	0.01	0.076
	4	0.006	0,036
	基体贴	s i 04	堆積速度

めっきに用いた基体はアルミナ基板であり、その表面粗さは中心線平均粗さ(Ra,μm単位)で 表1に示すような種々のものを用いた。

各基体のフェライト膜の堆積速度を表1に示す。 基体 No. A では、フェライトめっきは行えたが、厚 みムラが多く、堆積速度が小さかった。表1の値 は、基体内の14×21細の部分の平均膜厚であ る。Ra=0.01μm 以上の基体(基体 Na B 以降) では厚みムラのない膜厚の均一なフェライト膜を 得ることができた。しかも、速い堆積速度である。

(以下余白)

(奥施例3)

実施例2と同じ反応液、酸化液および調整液を作製した。これらの溶液を用いて、実施例1と同様の方法で、第1図に示した装置を用いて、フェライト膜を形成した。用いた基体は主としてMgO・S1O2、MgO、BeO、Al2O5-S1O2・B2O3ガラスセラミックス基体、石英ガラス板、ポリイミドフィルム、ステンレス板、鍋板、鍋張りガラス 布基材エポキンの9 種類である。

比較のために、前述した3つのめっき液を全て 連続的に基体に供給して、先と同条件で、それぞ れの基体にフェライト版を形成した。

本発明の方法で得たフェライト版と比較のため に作製したフェライト版の磁気特性には各基体と も有意差は認められなかった。しかし、フェライ ト版の堆積速度は、各基体共、本発明の方法の方 が速く、比較の方法の約2倍であった。

(実施例4)

. . . .

反応液として、水2 l に塩化第1 鉄3 l、塩化ニッケル5 l および塩化亜鉛150型をそれぞれ

溶解した溶液を作製した。酸化液として、水2 ℓ に亜硝酸ナトリウム 1 ℓ を溶解した溶液を作製し た。さらに、調整液として、水2 ℓ に酢酸アンモ ニウム 5 ℓ およびぶどう糖 2 O ℓ を溶解した溶液 を作製した。

これらの溶液を用いて、実施例1と同様の方法 で、第1図に示した装置を用いて、フェライト膜 を形成した。用いた基体はアルミナ基板である。

比較のために、前述した調整液にぶどう糖を溶解しない調整液を作裂して、この調整液を用いて、 先と同条件で、フェライト膜を作製した。

ぶどう糖を添加して得たフェライト膜と添加せ ずに作製したフェライト膜の磁気特性を比較する と、ぶどう糖を添加して得たフェライト膜の磁気 特性の方がよく、保磁力は無添加の膜の約半分で あった。

(夾施 例 5)

反応液として、水2ℓ K塩化第1鉄59、塩化ニッケル3ℓ および塩化亜鉛150 別をそれぞれ 容解した容液を作製した。酸化液として、水2ℓ

溶解した溶液を作製した。さらに、調整液として、 水2gに酢酸アンモニウム5gを溶解し、さらに アンモニア水でpH = 8.5 に調整した溶液を作製 した。

これらの溶液を用いて、実施例1と同様の方法 で、第1図に示した装置を用いて、フェライト膜 を作製した。用いた基体はアルミナ基板である。

比較のために、前述した反応液に硫酸インジウムを溶解しない液を用いて、前述した条件と同じ 条件で、フェライト腹を作製した。

硫酸インジウムを添加して得たフェライト膜と 添加しない液を用いて作製したフェライト膜の磁 気特性を比較すると、硫酸インジウムを添加して 得たフェライト膜の磁気特性の方がよく、保磁力 は無添加で作製した膜の約半分であった。

(実施例で)

に亜硝酸ナトリウム 1.5 g を溶解した溶液を作製した。さらに、調整液として、水2 g に酢酸アンモニウム 1 g およびポリビニルアルコール5 O g を溶解した溶液を作製した。

これらの容液を用いて、 実施例1 と同様の方法 で、第1 図に示した装置を用いて、フェライト膜 を形成した。用いた基体はアルミナ基板である。

比較のために、前述した調整液にポリビニルア ルコールを溶解しない液を用いて、先と同条件で、 フェライト膜を作製した。

ポリビニルアルコールを添加して作製したフェ、 ライト膜と添加せずに作製したフェライト膜の磁 気特性を比較すると、ポリビニルアルコールを添加して得たフェライト膜の磁気特性の方がよく、 保磁力は無添加で作製した膜の約半分であった。 (象施例 8)

反応液として、水2gに塩化第1鉄3g、硫酸マンガンBg、塩化亜鉛BO 町かよび硫酸インジウム30町をそれぞれ溶解した溶液を作製した。酸化液として、水2gに亜硝酸ナトリウム1gを

液を連続的に供給した状態で、まず反応液を10秒間供給し、10秒間調整液のみ供給した後、15秒間酸化液を供給して、10秒間調整液のみ供給するのを1周期として、30回繰り返した。

比較のために、前述した3つのめっき液を全て 連続的に基体に供給して、同条件でフェライト膜 を作製した。

本発明の方法で得たフェライト膜と比較のため に作裂したフェライト膜の磁気特性には大きな差 は認められなかった。しかし、フェライト膜の堆 様速度は、本発明の方法の方が速く、比較の方法 の2.4倍であった。

(実施例8)

実施例2と同じ反応液、酸化液および調整液を それぞれ2ℓ作製し、第3図に示した装置を用い て、アルミナ基板にフェライト膜を形成した。各 めっき液の供給の仕方は、まず反応液および調整 液を2〇秒間供給した後、1〇秒間調整液のみ供 給する。次に、15秒間酸化液を供給し、その後 15秒間また調整液のみ供給するのを1周期とし て、30周期繰り返した。

比較のために、前述した3つのめっき液を全て 連続的に基体に供給して、同条件でフェライト膜 を作製した。

本発明の方法で得たフェライト膜と比較のため に作製したフェライト膜の磁気特性には大きな差 は認められなかった。しかし、フェライト膜の堆 積速度は、本発明の方法の方が速く、比較の方法 の1.8倍であった。

発明の効果

本発明によって、前述したように、少なくとも 第1鉄イオンを含んだ溶液を基体に接触させた後、 次に少なくとも酸化剤を含んだ溶液を基体に接触 させることを繰り返して、基体表面にフェライト 膜を堆積させることによって、これまでのフェラ イト膜の形成方法では達成されなかった堆積速度 でフェライト膜を作製することができる。これに よって、工業的に十分な生産性でフェライト膜を 形成することができる。

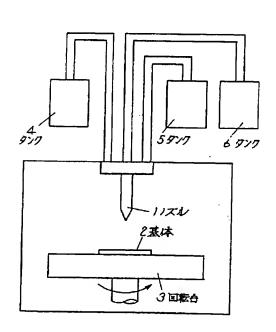
4、図面の簡単な説明

第1図,第2図および第3図は、本発明のフェ ライト膜の形成方法の実施例に用いた装置の概略 図である。

1 ……ノズル、2 ……基体、3 ……回転台、4, 5 ,6 ……タンク、7 ……めっき反応部、8 …… ウォーターパス。

代理人の氏名 弁理士 粟 野 重 孝 ほか1名

第1図



第 2 図

